# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-003800

(43) Date of publication of application: 09.01.1982

(51)Int.CI.

C30B 33/00 C30B 29/30

// H01L 41/18

(21)Application number: 55-074873

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

05.06.1980 (72)Invento

(72)Inventor: KOMI TADAO

KAWAGUCHI KATSUJI

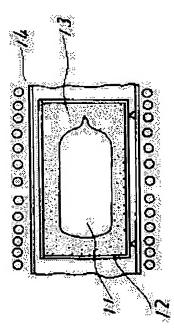
## (54) HEAT-TREATING METHOD OF SINGLE CRYSTAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain prescribed parts in high yield without forming cracks, by heating a grown single crystal embedded in a powder of the same composition as that

of the single crystal.

CONSTITUTION: A grown single crystal 11 of LiTaO3 is embedded in a powder 13 of the LiTaO3 filled in a ceramic container 12, and the container 12 is then placed in a heating furnace 14 and heated according to a prescribed temperature increasing curve. Thus, the single crystal 11 can be heated slowly and uniformly via the powder 13 without forming cracks on the surface thereof. If fine cracks are present at the edge thereof, the internal strain is relaxed without propagating and enlarging the cracks. The average particle diameter of the powder 13 is preferably  $500\mu$  or less, most preferably  $300\mu$  or less. According to the method, prescribed parts can be obtained in high yield by growing a piezoelectric single crystal, and processing the grown single crystal.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

# BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### . 49 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

## ∅ 公開特許公報(A)

昭57—3800

MInt. Cl.3

識別記号

101

广内整理番号

C 30 B 33/00

#H 01 L 41/18

29/30

6703-4G 6703-4G 7131-5F

**公**公開 昭和57年(1982)1月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

### ₩単結晶の熱処理方法

@特

昭55--74873

22出

昭55(1980)6月5日

@発 明 老 小見忠雄

川崎市幸区堀川町72東京芝浦電 気株式会社堀川町工場内

川口勝司 の発 明 老

> 川崎市幸区堀川町72東京芝浦電 気株式会社堀川町工場内

包出

砂代

東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地 弁理士 井上一男

### 特許請求の範囲

- (1) 育成された単結晶を高温にて触処理するにあ たり、前記単結晶と同一組成の粉末中に完全に 的記単結晶を埋没させて加熱することを特徴と する単結晶の熱処理方法。
- 単結晶が LiTaO。単結晶又は LiNbO。単結晶であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の単結晶の熱処理方法。
- (3) 粉末の平均粒径が 500 A以下であることを特 敬とする特許請求の範囲第1項記載の単結晶の 然処理方法。
- 粉末の平均粒径が 100 〆以下であることを特 敬とする特許解求の範囲第1項記載の単結晶の 悠观理方法。
- 発明の詳細な説明

本発明は単結構の熱処理方法に関し、特に圧奪 性の単結晶を育成後加工して所定の部品が歩留よ くほられるように改善された無処理方法を提供す

- 般に単結晶たとえば LiTaOa単結晶を臀成する ときには、敵族に程単結晶を絞触させ引きあげて 行き育成するものであるが、その寮加熱炉の温度 分布に偏りがあるため、育成された LiTaO 単結晶 内には歪を生じ易く、そのままの状態で加工する と歪のためクラックを生ずることになり、また衷 面に数細なクラックを発生しているものもあつて、 その部分は研磨などして除去しなければならない ものである。前記の不具合を除去し育成された LiTaO。単結晶の加工歩留をよくするために LiTaO。 単結晶は通常その融点近くの高温で加熱して歪を 緩和するように熱処理されている。

その処理方法はたとえば第1回に示すようにし て行われている。 青成された LiTaOs 単結晶(1)をセ ラミック板(2)上にセラミックスの粉末(3)を用いて 固定し、加熱炉(4)中に入れ、温度上昇して所定の 温度で熱処理をしている。このときには上部から はよく射にて熱が伝わり、下側からは熱の伝導に よって加熱されるので、 LiTaOa 単結晶としては均

このような不具合を少なくするため、LiTaO。単結晶を貴金属の容器に入れて無処理すれば、いくらか均一に加熱されるが未だ十分でなく、さらに容器壁にLiTaO。単結晶の一部が触れるとその部分からクラックが発生するという欠点があり、歩個

(3)

なお容器中に先駆した粉末は加熱される単結晶と同一組成のものがよく、異なる材質であれば高温時反応したりして表面にクラックの発生をみるなどの不具合があり好ましくなく、又充如粉末も粒度が大きいと空除部が増え、前述のような好適な均一加熱が出来にくくなるものであって、平均粒径は500 A以下がよく、より好ましくは平均粒径100 A以下の粉末を用いるのがよい。

の向上がなかなか得られなかつた。

本発明は。これらの点にかんがみなされたもので、単結晶を育成してのち高温にて加熱処理するにあたり、クラックが発生進行することなく歩留の向上がはかられる単結晶の熱処理方法を提供するものである。 すなわち単結晶が育成されてのちこの単結晶と同一組成の粉末中に単結晶を埋没させ加熱することを特徴とするものである。

図面を参照して以下本発明の実施例について説明する。本発明による熱処理方法を第2図に示す。 育成された LiTaO』単結晶印をセラミック容器切中 に充填された LiTaO』の粉末13中に埋設させて、こ の容器を加熱炉14中に入れ、所定の加熱温度曲線 によって加熱する。

このような単結晶の均一加熱は特に所定の加熱 温度曲線の内、低温の部分における加熱状態が良 好な単結晶を得るのに大きく影響するものであつ て、本発明の場合は単結晶と同一組成の粉末にて 容器内が充満されているので、ふく射による単結 品への加熱は低温時ほとんどしや断され、充填粉

(4)

なおくりかえし熱処理を続けると、容器と充収 初末とがいくらか反応して、初末の融点の低下を みることにもなるので、容器の内側の表面にPtは くを取付させればこのようなことが防止でき一届 好ましいものである。

以上は LiTaO。単結晶について説明したが、これに限ることなく、 圧鉱性の LiNbO。単結晶などについても本発明の方法によつて熱処理すれば、 従来おこっていた不具合は除去されて、同じようにきわめて良好な効果を示すものである。

(6)

#### 4. 図面の簡単な説明

試1 四は従来の単結晶の熱処理方法の状態を示す説明図、第2回は本売明の一実駆例の説明図である。

1-- 単結晶、 12…セラミック容器、

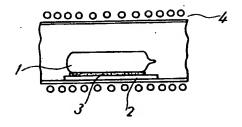
13… 光域された単結晶と同一組成の粉末、

14…加热炉。

代理人 弁理士 井 上 一 男

(7)

SE 1 E



第 2 因

